

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成27年12月24日(2015.12.24)

【公開番号】特開2015-49057(P2015-49057A)

【公開日】平成27年3月16日(2015.3.16)

【年通号数】公開・登録公報2015-017

【出願番号】特願2013-178770(P2013-178770)

【国際特許分類】

G 01 N 27/62 (2006.01)

H 01 J 49/02 (2006.01)

【F I】

G 01 N 27/62 D

G 01 N 27/62 V

H 01 J 49/02

【手続補正書】

【提出日】平成27年11月10日(2015.11.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

具体的には、複数のMSⁿ⁻¹ピークをSN比の高い順又は低い順に1つずつ選択した累積数と、その中で同定に成功したMSⁿ⁻¹ピークの総数との関係は、階段状に増加する形狀になる。そこで、上記同定確率推定モデル構築ステップでは例えば、MSⁿ⁻¹ピークの累積数と同定成功数との連続的な関係を求めるべくフィッティングを行って滑らかなフィッティングカーブを求め、このカーブの形狀を示す関数式又はその関数式に含まれる係数や定数を同定確率推定モデル情報とすればよい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

[ステップS123]局所的な信号変動量に基づくノイズレベルの算定

ここでは、上記局所的な信号変動量 $R_m(W, \mu)$ の2乗平均のc倍をノイズレベルN($R_m; W, \mu$)と定義する。cはノイズレベルを定義するための適当な定数である。つまり、N($R_m; W, \mu$)の定義式は次の(4)式である。

$$N(R_m; W, \mu) = c \cdot \{ R_m(W, \mu)^2 \} \dots (4)$$

なお、ノイズレベルの定義は上記説明のものに限定されるわけではなく、MS¹スペクトルのノイズレベルを適切に定義できる方法でありさえすればよい。

実際の2つのMS¹ロープロファイルに基づいて、上記方法によりノイズレベルN($R_m; W, \mu$)を算定した結果の例を図5に示す。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

ただし、図6から分かるように、この例では、同一の質量電荷比に対する複数のMS¹ピーク(S/N比は同一とは限らない)に対してそれぞれ個別に同定が行われている。そのため、質量電荷比の重複が多いと、同定の成否に対する特定の質量電荷比の影響が相対的に強くなり過ぎるおそれがある。そこで、これを避けるために、同一の質量電荷比であるMS¹ピークN個(Nは2以上の整数)に対してそれぞれ同定がなされた場合には、個々の同定は1/N回であるとみなして経験累積分布関数を求めるほうが好ましい。図7に示した例では、順位1、2、4、5、7、及び8において同定に成功した場合を表しているが、図7中の実線は質量電荷比の重複を考慮しない経験累積分布関数である。ここで、順位2及び8に含まれる同定に成功した複数のMS¹ピークが同一質量電荷比を有していた場合には、重複を考慮してその順位2、8のMS¹ピークをそれぞれ1/2とカウントして、経験累積分布関数を図7中に一点鎖線で示すように修正する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0057】

P_{wj} の和集合はいずれかの2Dピークに含まれるMS¹ピークの全体に相当するので、次の(6)式が成り立つ。

$$\underline{\underline{w}} \{ P_{wj} \mid \underline{j} P_{wj} \quad P_k^{(2D)} \} = \underline{\underline{P_k}^{(2D)}} \quad \dots (6)$$

なお、wはwに関する和集合を意味する。

以下、こうして抽出されたMS¹ピークであるP_{wj}をMS²測定のプリカーサイオン候補として、適切なプリカーサイオン選択と積算回数の最適化を行う。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0060

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0060】

[ステップS25] 同定確率推定モデルに基づくS/N比からの同定確率の推定

上記(5)式に示したフィッティング関数の傾きが1であるということは100%、その傾きが0.5であるということは50%の確率で以て同定に成功することを示している。したがって、フィッティング関数の微分である次の(7)式により、或る1つのMS¹ピークに対して、その順位値mから、同定に成功する確率を推定することができる。

$$(N^{(ident)} / N^{(all)}) \operatorname{sech}^2(m / N^{(all)}) \quad \dots (7)$$

図8には上記(7)式による微分関数で示される推定同定確率(図8中右側の目盛り)も重ねて示してある。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0063

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0063】

[ステップS26] プリカーサイオン選択及び積算回数の最適化問題に関する目的関数の設定

ここでは、多数の物質の同定確率の期待値を最大化するためのプリカーサイオン選択及び積算回数の最適化問題を、MS²測定対象となるMS¹ピークP_{wj}に対する同定確率p_{wj}⁽ⁿ⁾の和の最大化であると定義する。この問題を線形計画問題の1つである0-1整数計画問題に帰着させ、以下の手順で定式化する。

即ち、MS¹ピークP_{wj}に対するMS²測定の回数について、以下の二値をとる0-1変数x_{wj}⁽ⁿ⁾を定義する。

$$\begin{aligned} x_{wj}^{(n)} = 1 & : MS^1 \text{ ピーク } P_{wj} \text{ に対して } n \text{ 回積算の } MS^2 \text{ 測定を実施する} \\ x_{wj}^{(n)} = 0 & : \text{それ以外} \end{aligned}$$

上記定義は全てのnに対してx_{wj}⁽ⁿ⁾ = 0であるときは、MS¹ピークP_{wj}に対してMS²測定を全く行わないことを意味する。また、x_{wj}⁽¹⁾ = 1且つn = 1以外の全てのnに対してx_{wj}⁽ⁿ⁾ = 0であるときは、MS¹ピークP_{wj}に対して1回のみMS²測定を行う、つまり積算を実行しないことを意味する。なお、後述する制約(10)式により、w、jの組毎にx_{wj}⁽ⁿ⁾ = 1となるnはたかだか一つであり、その他のnに対してはx_{wj}⁽ⁿ⁾ = 0であることを保証される。